_____ ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ____ ТЕХНИКА

УДК 535.361

ДОСТИЖЕНИЕ 85-КИЛОМЕТРОВОЙ ДАЛЬНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЕФОРМАЦИИ (ТЕМПЕРАТУРЫ) С ПОМОЩЬЮ НИЗКОКОГЕРЕНТНОЙ РЭЛЕЕВСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ¹

© 2020 г. М. А. Таранов^{*a,b,**}, Б. Г. Горшков^{*c*}, А. Э. Алексеев^{*b*}

^а Общество с ограниченной ответственностью "ПетроФайбер" Россия, 301664, Новомосковск Тульской обл., Клинский проезд, 7 ^b Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Россия, 141190, Фрязино Московской обл., пл. Введенского, 1 ^c Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН Россия, 119991, Москва, ул. Вавилова, 38 *e-mail: tarma@petrofibre.ru Поступила в редакцию 10.02.2020 г. После доработки 25.02.2020 г.

Принята к публикации 26.02.2020 г.

Продемонстрирована возможность измерения деформации (температуры) на дальностях до 85 км с доступом к оптическому волокну с одного конца при помощи технологии низкокогерентной рэлеевской рефлектометрии. Указанная дальность обеспечена использованием рамановского усиления излучения в комбинации с усилением с помощью встроенных в измеряемую линию коротких сегментов волокна, легированного эрбием.

Возможность перестройки низкокогерентного источника в широком интервале длин волн позволила проводить измерения деформации в диапазоне 500 мкм \cdot м⁻¹, что эквивалентно 56°С в единицах температуры. При времени единичного измерения 10 мин и пространственном разрешении 2.6 м стандартная неопределенность измерений деформации составила 3.8 мкм \cdot м⁻¹, температуры – 0.42°С.

DOI: 10.31857/S0032816220040187

1. ВВЕДЕНИЕ

Распределенные измерения деформации (температуры) являются современным высокоинформативным методом мониторинга структурного состояния (Structural Health Monitoring – SHM) объектов, имеющих значительные размеры: мостов, трубопроводов, плотин, эстакад и других сооружений инфраструктуры. Традиционно для этих целей используются распределенные датчики, действие которых основано на регистрации рассеяния Мандельштама–Бриллюэна: BOTDR (Brillouin Optical Time Domain Reflectometer), а также BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analyzer) [1, 2].

Последние отличаются высокой технической сложностью и используют петлевую (loop) конфигурацию волоконно-оптической линии, измерения в которой производятся только на половине длины. В этом смысле BOTDR обладают преимуществом, поскольку для их работы требуется однонаправленная (single-ended) линия.

Было продемонстрировано, что для BOTDR за счет использования встроенного в линию усилителя на основе оптического волокна, легированного эрбием (Erbium Doped Fiber Amplifier – EDFA), достижима дальность действия до 50 км [3]. При этом пространственное разрешение составило 5 м, а стандартная неопределенность измерений деформации – 23 мкм · м⁻¹, температуры – 1.08°C.

Такие точностные показатели типичны для коммерческих BOTDR, однако не всегда удовлетворяют требованиям мониторинга объектов инфраструктуры. Дальнейшее увеличение дальности ограничено нелинейными эффектами, которые приводят к быстрому истощению (depletion) распространяющегося излучения (по мощности и форме спектра) [3].

Сравнительно новыми являются датчики механических и температурных воздействий, основанные на регистрации и сопоставлении друг с

¹ Результаты данного исследования были представлены и обсуждены на третьей международной конференции "Оптическая рефлектометрия, метрология и сенсорика 2020" (http://or-2020.perms.ru/, 22–24 сентября, Россия, Пермь).

другом спектров рассеяния Рэлея [4–6]. В работе [7] нами предложена технология использования низкокогерентной рэлеевской рефлектометрии с перестройкой длины волны излучения с помощью управляемого от компьютера узкополосного фильтра, выполненного по технологии микроэлектромеханическая система (м.э.м.с.).

Такой фильтр позволил изменять длину волны в довольно широком интервале (± 3 нм относительно 1558 нм), обеспечив тем самым возможность измерений в промышленном диапазоне величин деформации (сотен мкм · м⁻¹) и температуры (десятков градусов Цельсия) оптического волокна (о.в.). При пространственном разрешении порядка 1 м стандартная неопределенность измерений составила 2.2 мкм · м⁻¹ (0.24°С); дальность действия — 8 км. Использование рамановского усиления в измеряемом о.в. позволило увеличить дальность до 25 км, которой все еще может быть недостаточно, например, для мониторинга нефте- и газопроводов.

Измерительные характеристики изученного в [7] датчика ограничены, главным образом, нелинейными эффектами в о.в., приводящими к уширению спектра зондирующего излучения [8]. При некотором их уровне удается достичь удовлетворительных точностных показателей на дальности до 25 км.

Ранее продемонстрировано, что совместное применение рамановского усиления и усиления за счет встроенных в волоконно-оптическую линию коротких сегментов волокна, легированного эрбием (Erbium Doped Fiber – EDF), позволяет существенно (до 100 км) увеличить дальность действия распределенного датчика вибраций (Distributed Vibration Sensor – DVS) [9]. Ввиду того что разработанная нами технология низкокогерентной рефлектометрии использует только С-диапазон длин волн (1530–1565 нм), есть основания полагать, что применение указанных в [9] мер позволит значительно улучшить метрологические характеристики описанной в [8] схемы.

Цель настоящей работы состояла в максимальном увеличении дальности действия распределенного датчика деформации (температуры) путем использования низкокогерентной рефлектометрии одновременно с рамановским усилением и за счет дистанционно накачиваемых, встроенных в линию эрбиевых усилителей (Remotely Optically Pumped Amplifier – ROPA).

2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Принцип действия датчиков деформации (температуры) на основе рэлеевской рефлектометрии строится на том, что при растяжении/сжатии, а также нагревании/охлаждении о.в. происходит смещение спектров рассеяния Рэлея. Под этим термином принято понимать спектр мощности обратно рассеянного излучения с выбранной пространственной ячейки (элемента пространственного разрешения) о.в., зарегистрированный в процессе перестройки длины волны зондирующего излучения.

С точки зрения рефлектометрии такой спектр представляет собой поперечное (вдоль оси длин волн) сечение массива рефлектограмм в интересующей продольной координате (ось расстояний). При условии, что приложенное воздействие – изменение натяжения или температуры – распределено равномерно вдоль пространственной ячейки о.в., смещение спектра рассеяния Рэлея относительно исходного положения пропорционально этому воздействию [4].

Таким образом, задача измерений сводится к определению величины смещения спектра с последующим ее пересчетом в искомые единицы, используя следующие коэффициенты чувствительности: к деформации – 1.2 пм (мкм · м⁻¹)⁻¹ или температуре – 10.8 пм · °С⁻¹ (в С-диапазоне длин волн) [7]. Величина смещения может быть рассчитана, например, с помощью корреляционного анализа, подробно описанного в [5, 7].

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. В качестве источника излучения использовался работающий на длине волны 1558 нм суперлюминесцентный диод *СЛД* марки SLD-761 (Superlum, Ирландия) с максимальной мощностью 1 мВт и непрерывным спектром шириной 15 нм (полная ширина на половине высоты (п.ш.п.в.)).

Генерируемые *СЛД* оптические импульсы подавались на вход широкополосного усилителя Y_1 на основе волокна, легированного эрбием, после чего подвергались спектральной селекции с помощью перестраиваемого м.э.м.с.-фильтра $\Pi \Phi_1$ марки МТF500A (DiCon Fiberoptics, США) с шириной полосы пропускания 0.35 нм (п.ш.п.в.). Таким образом, $\Pi \Phi_1$ выступал формирователем спектра зондирующего излучения.

Акустооптический модулятор AOM позволял пропускать импульсы далее в оптическую схему, блокируя нестационарное спонтанное излучение Y_1 — мешающий фактор при фотоприеме сигнала обратного рассеяния.

Поляризационный скремблер ΠC_1 марки PSM-002 (General Photonics, США) использовался для деполяризации излучения, которое затем подавалось на вход усилителя Y_2 , конструктивно схожего с Y_1 , для компенсации потерь в *AOM* (порядка 6 дБ).

Сформированное трактом $CЛД-Y_1-\Pi\Phi_1-AOM-\Pi C_1-Y_2$ зондирующее излучение вводилось в измеряемую волоконно-оптическую линию через циркулятор OII и одно из плеч спектрального

мультиплексора *CM* (с диапазоном пропускания 1529—1630 нм). Через второе плечо *CM* (1460—1510 нм) от лазера $\mathcal{Л}H$ (FITEL FOL1425 с рабочей длиной волны 1480 нм, Furukawa Electric Co., Япония) подавалось излучение накачки для организации усиления в линии. Скремблер ΠC_2 , аналогичный ΠC_1 , был включен в схему для деполяризации излучения $\mathcal{Л}H$.

Измеряемая линия состояла из четырех соединенных между собой бухт одномодового о.в. длиной по 25 км (E_1 , E_2 и E_4) и 10 км (E_3), соответствующего спецификации ITU-T G.652. Рамановское усиление организовывалось только в E_1 .

Для усиления излучения с использованием удаленной накачки на входе бухт E_2 и E_4 размещались сегменты легированного эрбием волокна ∂B_1 и ∂B_2 (ROPA). Оконечный сегмент линии *OC* представлял собой бухту длиной около 200 м и предшествующую ей прямую 9-метровую секцию, размещавшуюся в механизме, позволявшем изменять ее деформацию с высокой точностью.

Обратно рассеянное в линии излучение через *ОЦ* подавалось на вход перестраиваемого м.э.м.с.фильтра $\Pi \Phi_2$ марки MTF500B (DiCon Fiberoptics, CША), ширина полосы пропускания которого составляла 0.17 нм (п.ш.п.в.). Затем оно регистрировалось фотоприемником $\Phi\Pi$ — модулем на основе лавинного фотодиода. Электрический сигнал $\Phi\Pi$ с полосой 16 МГц трансформировался в цифровой вид аналого-цифровым преобразователем *АЦП*, после чего подавался в центральный процессор *ЦП* для обработки.

Помимо обработки, $\mathcal{U}\Pi$ осуществлял управление $\Pi \Phi_1$ и $\Pi \Phi_2$ через общую шину (отмечена на рис. 1 штрихпунктиром), согласовывая тем самым спектр пропускания приемного тракта со спектром зондирующего излучения. Элемент задержки ЭЗ обеспечивал отпирание и запирание *AOM* синхронно с приходом импульса излучения от *СЛД*.

Частота работы АЦП 100 МГц задавала величину шага выборки по оси расстояний, равную 1.02 м с учетом группового показателя преломления о.в. (приблизительно 1.47 в С-диапазоне длин волн). Длительность импульса СЛД была приблизительно 25 нс (п.ш.п.в.); частота повторения определялась длиной измеряемой волоконной линии.

 Y_1 и Y_2 были настроены таким образом, что импульсная мощность излучения на входе OU достигала 1300 мВт. Дальнейшее ее увеличение приводило к ухудшению точностных характеристик. Мощность излучения ΠH составляла 380 мВт. При этом длины ∂B_1 (1.5 м) и ∂B_2 (3 м) были подобраны так, чтобы сигнал обратного рассеяния из $\mathcal{B}_2 - \mathcal{B}_4$ был энергетически сопоставим с таковым из \mathcal{B}_1 .



Рис. 1. Схема экспериментальной установки. CЛД – суперлюминесцентный диод; Y_1 , Y_2 – оптические усилители на основе волокна, легированного эрбием; $\Pi \Phi_1$, $\Pi \Phi_2$ – перестраиваемые м.э.м.с.-фильтры; AOM – акустооптический модулятор; ΠC_1 , ΠC_2 – поляризационные скремблеры; OU – оптический циркулятор; ЛH – лазер накачки; CM – спектральный мультиплексор; $\mathcal{B}_1 - \mathcal{B}_4$ – бухты о.в.; \mathcal{B}_1 , \mathcal{B}_2 – секции волокна, легированного эрбием; OC – оконечный сегмент; $\Phi\Pi$ – фотоприемник; $AU\Pi$ – аналого-цифровой преобразователь; $\Pi\Pi$ – центральный процессор; $\mathcal{B}3$ – элемент задержки. Штриховой линией обозначена шина синхронизации; штрихпунктирной – шина управления перестраиваемыми фильтрами.

Принятые меры позволили получить в целом оптимальное отношение сигнал/шум в регистрируемых спектрах рассеяния Рэлея по всей длине измеряемой линии. Пространственное разрешение составляло приблизительно 2.6 м (с учетом группового показателя преломления о.в., равного 1.47).

На рис. 2 приведена типичная рефлектограмма, полученная с помощью экспериментальной установки. Присутствующие в ней флуктуации с размахом около 10% от средней мощности характерны для низкокогерентной рефлектометрии [7]. Форма сигнала из \mathcal{F}_1 обусловлена, с одной стороны, рамановским усилением в этой бухте, с другой — фазовой самомодуляцией и 4-волновым смешением, доминирующими в начале бухты (резкий пик на первых 700–800 м) [8].

Измерения проводились в следующей последовательности: регистрировались спектры рассеяния Рэлея при исходных условиях (так называемые



Рис. 2. Типичная рефлектограмма, регистрируемая экспериментальной установкой (длина волны 1558 нм). $E_1 - E_4 - 6$ ухты о.в.; ∂B_1 , $\partial B_2 - секции волокна, легированного эрбием; <math>OC - оконечный сегмент.$

опорные спектры), затем натяжение сегмента *ОС* длиной 9 м увеличивалось, после чего проводилась повторная регистрация спектров (измерительные). Диапазон перестройки длины волны составлял 1555–1561 нм при исходных условиях и 1556.5–1559.5 нм при повторной регистрации; шаг был выбран равным 0.05 нм. Время регистрации опорных спектров составляло 20 мин, измерительных – 10 мин.

Поскольку для серии измерений достаточно было однократной регистрации опорных спектров, время единичного измерения фактически ограничивалось только периодом сбора измерительных спектров. Проводя корреляционный ана-



Рис. 3. Коэффициент корреляции (максимальное значение нормированной взаимно-корреляционной функции) опорных и измерительных спектров вдоль волоконно-оптической линии. Сильные выбросы вниз соответствуют неинформативным участкам с $\mathcal{B}B_1$ и $\mathcal{B}B_2$.

лиз накопленных данных, *ШП* рассчитывал искомую величину смещения измерительного спектра относительно опорного для каждой точки волоконно-оптической линии, пересчитывая затем это смещение в единицы деформации. Диапазон перестройки длины волны для регистрации опорных спектров был выбран вдвое большим, чем для регистрации измерительных, во избежание деградации взаимно-корреляционной функции спектров при измерении натяжения 9-метровой секции о.в.

Получаемые с помощью экспериментальной установки опорные и измерительные спектры отличались высокой степенью взаимной корреляции (характеризуется коэффициентом корреляции, рис. 3) вдоль всей волоконно-оптической линии, что косвенно свидетельствовало о хороших измерительных характеристиках устройства.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Для оценки качества работы экспериментальной установки была проведена серия измерений деформации 9-метровой секции *OC*. С помощью механизма, содержащего микрометрический винт, схематично изображенного на рис. 1, величина деформации ступенчато повышалась до 500 мкм \cdot м⁻¹ с шагом 100 мкм \cdot м⁻¹. Расчет деформации проводился по зарегистрированным на каждом этапе измерительным спектрам. Опорные же спектры были накоплены предварительно – до оказания воздействия на секцию. Результаты одного из таких измерений представлены на рис. 4.

Как видно, измерительные шумы возрастают при приближении к концам E_1 , E_3 и *OC*. Их среднеквадратическое отклонение, равное стандартной неопределенности измерений, в худшем случае (конец E_3 и *OC*) составляет около 3.8 мкм · м⁻¹. Показания экспериментальной установки в пре-



Рис. 4. Измеренное изменение относительной деформации вдоль волоконно-оптической линии (вставка соответствует местоположению натягиваемой секции; заданная деформация 500 мкм · m^{-1} ; размерности единиц – те же, что и на основном графике). Неинформативные результаты в местах расположения \mathcal{B}_1 и \mathcal{B}_2 удалены.

делах 9-метровой секции соответствуют ее реальной деформации (500 мкм · м⁻¹).

На рис. 5 приведена зависимость между измеренной деформацией и ее реальными значениями. Высокая линейность и низкая измерительная неопределенность говорят о хорошем качестве экспериментальной установки как датчика.

Неравномерность измерительных шумов вдоль волоконно-оптической линии обусловливает зависимость неопределенности измерений от расстояния. Рис. 6 дает наглядное представление о характере такой зависимости. Изображенная оценка получена методом скользящего среднеквадратического отклонения по 500 отсчетам, что соответствует пространственной протяженности 510 м. Входными выступают данные рис. 4, а также результаты, полученные аналогичным образом с помощью модифицированной версии экспериментальной установки.

Модификация состояла в уменьшении длительности импульса *СЛД* до 10.5 нс, замене $\Phi\Pi$ на более быстродействующий модуль с полосой 50 МГц и укорочении $\Im B_2$ до 1.75 м с целью достижения лучшего пространственного разрешения (порядка 1 м) при неизменном времени единичного измерения и схожих метрологических характеристиках. Ценой стало уменьшение дальности действия на 10 км (была исключена E_3).

Полученные характеристики показывают преимущества датчиков данного типа в сравнении с



Рис. 5. Зависимость между измеренной деформацией 9-метровой секции *ОС* и ее реальными значениями (штриховой линией отмечена идеализированная характеристика; перемычки соответствуют диапазону ± 3 стандартных неопределенности – ± 11.4 мкм · м⁻¹).

BOTDR, а также говорят о перспективности их применения для мониторинга объектов инфраструктуры, имеющих значительную протяженность.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование рамановского усиления излучения в совокупности с усилением за счет встро-



Рис. 6. Оценка стандартной неопределенности измерений деформации вдоль волоконно-оптической линии для экспериментальной установки с пространственным разрешением: 1 - 2.6 м; 2 - порядка 1 м. Разрывы соответствуют местоположению ∂B_1 и ∂B_2 .

енных в линию сегментов волокна, легированного эрбием, позволило проводить измерения деформации на расстояниях до 85 км в диапазоне 500 мкм · м⁻¹, что эквивалентно 56°С при пересчете в единицы температуры (коэффициент пересчета равен 9 (мкм · м⁻¹) · °С⁻¹, как следует из приведенных выше коэффициентов чувствительности). При времени единичного измерения 10 мин и пространственном разрешении 2.6 м стандартная неопределенность измерений деформации составила 3.8 мкм · м⁻¹, температуры — 0.42°С. Схожие точностные показатели достигаются и при пространственном разрешении порядка 1 м, однако дальность действия снижается до 75 км.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена частично в рамках государственного задания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kurashima T., Horiguchi T., Tateda M.* // Opt. Lett. 1990. V. 15. № 18. P. 1038. https://doi.org/10.1364/OL.15.001038

- Parker T.R., Farhadiroushan M., Feced R., Handerek V.A., Rogers A.J. // IEEE J. Quant. Electron. 1998. V. 34. № 4. P. 645. https://doi.org/10.1109/3.663443
- 3. Lalam N., Ng W.P., Dai X., Wu Q., Fu Y.Q. // 16th IEEE SENSORS Conference ICSENS 2017. (29 Oct.– 1 Nov. 2017). Glasgow, United Kingdom. P. 1. https://doi.org/10.1109/ICSENS.2017.8233878
- Froggatt M., Moore J. // Appl. Opt. 1998. V. 37. № 10. P. 1735. https://doi.org/10.1364/AO.37.001735
- Koyamada Y., Imahama M., Kubota K., Hogari K. // J. Light. Technol. 2009. V. 27. № 9. P. 1142. https://doi.org/10.1109/JLT.2008.928957
- 6. *Liehr S., Münzenberger S., Krebber K.* // Opt. Express. 2018. V. 26. № 8. P. 10573. https://doi.org/10.1364/OE.26.010573
- Gorshkov B.G., Taranov M.A., Alekseev A.E. // Laser Phys. 2017. V. 27. № 8. P. 085105. https://doi.org/10.1088/1555-6611/aa792f
- Gorshkov B.G., Taranov M.A. // Laser Phys. Lett. 2018. V. 15. № 11. P. 115108. https://doi.org/10.1088/1612-202X/aad991
- 9. Van Putten L.D., Masoudi A., Brambilla G. // Opt. Lett. 2019. V. 44. № 24. P. 5925. https://doi.org/10.1364/OL.44.005925